(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭57-62518

⑤Int. Cl.³
H 01 F 41/18

識別記号

庁内整理番号 7303-5E 〇公開 昭和57年(1982)4月15日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

函酸化物磁性薄膜の製造方法

②特 願 昭55-138025

②出 願 昭55(1980)10月2日

70発 明 者 田上勝通

東京都港区芝五丁目33番1号日本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号 個代 理 人 弁理士 内原晋

明 細 書

1. 発明の名称 酸化物磁性薄膜の製造方法

2. 特許請求の範囲

マグネタイトまたは添加物を含むマグネタイトをターゲットとし、中性または酸化性雰囲気中において、スパッタリングすることによりマグネタイトまたは添加物を含むマグネタイトを主成分とする強磁性薄膜を基板上に直接形成する方法において、前記ターゲットを冷却されたスパッタ電極に負熱伝導状態に接着することを特徴とする酸化物磁性薄膜の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は磁気ディスク装置等において記録媒体として用いられる酸化物磁性薄膜の製造方法 に関する。

磁気配録装置における記録密度の向上は斯界 の変わらぬ趨勢であり、これを実現する為には 磁気記録媒体の薄層化、薄膜化が不可欠である。

従来、磁気記録媒体としては、酸化鉄像粒子と パインダーの混合物を基板上に塗布したいわゆる コーティング媒体が広く用いられている。しかし コーティング媒体においては、厚さが数千 & 以下 でしかも均一な記録再生特性を実現することはき わめて困難である。

そとでコーティング媒体にかわる高性能磁気記録媒体として、薄膜化が容易な連続薄膜媒体が注目されている。連続薄膜媒体としては即に金属めっき膜が検討されてきたが、近年になって酸化物磁性薄膜が注目を集めている。その理由は、(1)残留磁東が小さい、(2)機械的強度と化学的安定性に富み金属薄膜に必要とされる保護膜を必要とせずその結果、(3)時に高密度記録に大きな影響を及ぼす磁気ヘッドー媒体間隔がより小さく出来、高密度記録と低価格に適しているととによる。

酸化物磁性薄膜としては、その形成が容易であるととから酸化鉄薄膜が専ら用いられるが、その 製造方法としては反応スパッタリングもしくは遺 元法のスパッタリング法が知られている。 スパッタリング法は、媒体と藝板との密着性がよく強固な薄膜を形成でき、また連続生産に適しているなどの利点があり、優れた方法である。

しかしながら、これまで知られているスパッタ リング法による酸化鉄薄膜の形成方法には種々の 難点がある。

例えば、反応スパッタリング法の一種である「直接法」と称してFeをターゲットとしてマグネタイト(Fe₂O₄)膜を直接形成する方法では、鉄をターゲットとして予備スパッタリング及び本スパッタリングの2段階にわたって1~2×10⁻³Torr3~6×10⁻³Torrという狭い範囲の酸素分圧の制御を必要とする上に、基板温度が低いと製造マージンが一層狭くなる問題がある。

また「間接法」と称される他の反応スパッタリンク法においては10⁻²Torr 程度の酸素を含むアルゴンガス雰囲気中で鉄をターゲットとしてスパッタリングし、基板上に非磁性のαーFe₂O₃ 薄膜を付着させた後これをHa中で最元処理してFe₂O₄ と

この方法は基板温度が低くてよく、雰囲気の制御の幅が広い利点がある。本発明者は、この方法において量産時に不可欠の要素である再現性の観点から、予備スパッタリング後、一旦スパッタリングを中止し、ターゲットを酸素分圧 1×10 Torr以下の雰囲気にさらしてから本スパッタリングを行なうことにより再現性を向上させたが、作業工程が増える問題があった。またスパックリングの付着速度を上げるため、パワーを増大させると、上記に述べた工程を行なっても往々にしてα-Fe₂O₃ 寄りの膜が形成される問題があった。

本発明はかかる問題を解決せんとするもので、その目的とするところは Fe₃O₄をターグットとして Fe₃O₄を主成分とする膜を直接形成するスパッタリング法において、作業工程を増やさず、かつ速い付着速度においても再現性よく膜を形成させる方法を提供することにある。

本発明は、Fe₃O₄又は添加物を含むFe₃O₄をターゲットとし、中性又は酸化性雰囲気中においてスパッタリングすることによりFe₃O₄又は添加物

するが、処理工程が多くなる欠点があった。

さらにもう一つの反応スパッタリング法では、 α-Fe₂O₃をターゲットとし水素を含む還元性雰囲 気でスパッタリングし基板上に Fe₃O₄ を作るもの であるが、これもスパッタリング条件の微妙な制 御が必要である。

また、還元法と称されるスパッタリング法では α-Fe₂O₃をターグットとしてスパッタリングによ り基板上にαFe₂O₃ 膜を形成し、これを選元して Fe₃O₄ 膜にする方法を用いるため上記「間接法」 と同じ難点がある。

このようにこれまで行なわれているスパッタリング法ではいずれもFeまたはα-Fe₂O₃をターゲットにするためスパッタリング条件の微妙な制御あるいは選元工程のような面倒な工程を必要とする難点がある。

そこで、Fe_{\$}O₄をターゲットとしてスパッタリングすることにより Fe_{\$}O₄を主成分とする強磁性酸化鉄薄膜を直接基板上に形成する方法が提案されている(特開昭 5 1 - 8 2 0 0 0 号公報参照)。

を含む Fe₃O₄を主成分とする強磁性薄膜を形成する方法において、前記ターゲットを冷却されたスパッタ 電極に良熱伝導状態に接着することを特徴とする。

ことで本発明者が本発明に至った経緯について述べる。本発明者は、先に予備スパッタリング後にスパッタリングを停止し、一旦ターゲットを高真空中にさらすととによって再現性のよい膜を形成が出来たが、スパッタ電力を増大させると Fe₂O₄から抵抗値の高いα-Fe₂O₄容りの膜が形成される傾向にあった。

こうした現象は同じく酸化物である Al_2O_3 , $Si\ O_2$ にも生じると考えられるが、 Al_2O_3 , SiO_2 ではたとえ酸素過剰または不足の現象が起きたとしても 膜としてまだ使用に供する。しかし Fe_3O_4 の場合には、一旦膜が α - Fe_2O_3 8りまたは α - Fe_2O_3 0状態になるとその後の大気中熱処理によって磁気ディスクの最終生成物であるr- Fe_2O_3 にすることが出来ず使用出来なかった。

そとで本発明者は、ターゲットの冷却効率を増

大させるために Fe₃O₄ ターゲットをスパッタ電極 に直接良熱伝導状態に接着したところ Fe₃O₄ を再 現性よく、かつ高スパッタ電力値まで Fe₃O₄ の生 成を可能にすることを見出し、本発明をなすに至 ったものである。

良熱伝導状態に接着する一方法は、それ自体良然伝導率を有する接着体を用いることである。そのような良熱伝導率接着体として半田の一種で酸化物を低融点(123℃)で接着することが出来るセラソルザ(商標:アサヒガラス㈱製),広いないる鉛半田、インジウム半田または銀ろうがある。また、上記金属系の良熱伝導を接着出来るアロンは接ろりがある。また、上記金属系の良熱伝導を接着は来るアロンはまた。

これらの接着体は熱伝導率が金属系のものより も小さいが、スパッタ電極とターゲットの接着層 を薄くすることによって十分冷却効果を高めるこ とができる。さらに導電性樹脂材料であるドータ イト(商標:藤倉化成㈱製)を用いることもでき る。以下具体的な実施例を挙げて本発明の意義を 説明する。

実施例 1.

一般に市販されているスパッタ装置を使用し、ターゲットの FesO4 焼結体をセラソルザを用いてスパッタ電極へ接着,固定させた場合,予備スパッタリング後一旦スパッタを停止してターゲットを高真空へさらすことなく、すなわち予備スパッタリング後そのまま本スパッタリングを続けてもFesO4 膜が再現性よく形成することが出来た。

一方、セラソルザを用いず単にターゲットを電極板においた場合、あるいはネジ止めないし外周をリングで固定した場合にはスパッタ電力がおよそ300 W(ターゲット直径8cm)より大きいときに、膜の抵抗値が増大するということが見られた。

セラソルザで固定することによってスパッタ電力の制限がなくなり大きな膜形成速度を得ることができた。

実施例 2.

スハッタ装置に市販のマグネトロン製高速スパッタ装置を用いる以外は実施例1と同様にして、セラソルザによってターゲットをスパッタ電極にして、固定し、予備スパッタ後、引き続き本スパッタを電をリングを行なった結果、図に示す如くで表型スパックの大きで安定にスパッタ出来、かつ付着速度を得ることが出来た。図中×印は第2回目(〇〇ロメパッタリングと同様の条件で任意に順序を変えてスパッタリングとしたときの値であるが、膜の形成されてはない。

事施例 3.

ターゲットの片面に銅をスパッタし、通常用いられている鉛半田でスパッタ電極と銅をスパッタ したターゲット面を接着し、実施例2の如くマグネトロン型高速スパッタ装置を用いてスパッタリ ングを行なったところ、実施例2と同様に高スパッタ電力値まで再現性よく膜が形成された。

実施例 4.

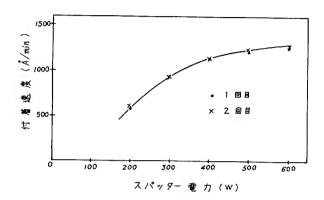
ターゲットをアロンセラミックの極く薄い層でスパッタ電優と接着してスパッタリングを行なった結果、単にターゲットをスパッタ電優へ接触させて固定したときよりも大きなスパッタ電力までマグネタイト膜が形成された。

なお、良熱伝導状態の接着を保つ実施例として セラソルザ、鉛半田、アロンセラミックを用いた 例を挙げて説明したが、ターゲットの冷却効果を 高める上で同じ機能を果たす他の接着体も全く间 様に用いることができる。

以上説明したように、本発明によってターゲットを冷却されたスパッタ電極に良熱伝導状態に接着して固定することにより、従来の方法に比して再現性よく、また高スパッタ電力すなわち大きなスパッタレイトを得ることができ高い製造効率と 歩留りで高密度配録用媒体を容易に形成出来る。

4. 図面の簡単な説明

図は、本発明による方法においてスパッタ装置に市販のマグネトロン型スパッタ装置を用いたときのスパッタ電力と付着速度の関係を示す ものである。



PAT-NO: JP357062518A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 57062518 A

TITLE: MANUFACTURE OF OXIDE

MAGNETIC THIN-FILM

PUBN-DATE: April 15, 1982

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

TAGAMI, MASAMICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

NEC CORP N/A

APPL-NO: JP55138025

APPL-DATE: October 2, 1980

INT-CL (IPC): H01F041/18

US-CL-CURRENT: 29/592.1

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the efficiency of manufacture in excellent reproducibility by a method wherein magnetite or magnetite containing additives is used as a target, and the target is bonded to a sputter electrode cooled under an excellent thermal conduction condition and sputtered.

CONSTITUTION: When magnetite or magnetite containing the additives is used as the target, and sputtered in a neutral or oxidizing atmosphere, and the ferromagnetic thin-film, the principal ingredient thereof is magnetite, is directly formed on a substrate, the target is bonded directly on the sputter electrode under the excellent thermal conductive condition. This bonding method employs a material, which is one kind of solder as an adhesive body having excellent thermal conductivity and can bond an oxide at the low melting point, lead solder generally used, indium solder or silver solder or the like. Accordingly, reproducibility is improved, high sputtering power, large sputtering rate, can be obtained, and the oxide magnetic thinfilm can easily be formed in the high efficiency of manufacture and high yield.

COPYRIGHT: (C) 1982, JPO&Japio